РАСS:61.72.сс, 82.20.-w; УДК 539.216; 621.315

Я.П. Салій, І.М. Ліщинський, І.Й. Перкатюк

Параметри процесу міграції точкових дефектів в епітаксійних плівках n-PbTe

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка 57, м. Івано-Франківськ, 76000, тел.: (380-3422) 59-60-88, факс: (380-3422)3-15-74, E-mail: <u>igorlim@il.if.ua</u>

У наближенні теорії швидкостей квазіхімічних реакцій на основі експериментальних результатів впливу ізотермічного відпалу на повітрі на структурні параметри полікристалічних плівок n-PbTe встановлено природу і визначено характерний час та енергію активації процесу міграції власних нерівноважних точкових дефектів. Показано, що переважаючими атомними дефектами в свіжовирощених плівках n-типу є одночасно два типи донорних дефектів: міжвузлові атоми свинцю Pb_i та вакансії телуру V_{Te}, а після відпалу на повітрі вже у плівках p-типу переважають акцепторні вакансії свинцю V_{pb}.

Ключові слова: відпал, енергія активації, точкові дефекти, телурид свинцю.

Стаття поступила до редакції 17.03.2002; прийнята до друку 23.04.2002

Халькогеніди свинцю і олова були і залишаактуальними матеріалами IUються фотоелектроніки для діапазону 4-6 мкм, термоелектрики, тензометрії, тому важливість досліджень динаміки системи власних точкових дефектів в полікристалічних шарах РbTe в тому числі тих, що впливають на деформаційні процеси як в плівці, так і в системі підкладка – нарощений шар, не викликає ніяких сумнівів [1]. Термічний відпал в атмосфері кисню є одним із способів керованої зміни властивостей свіжовирощених епітаксійних шарів халькогенідів свинцю, що проводиться з метою підвищення термостабільності та одержання заданих фізичних параметрів плівок [2]. Як правило, він носить характер багатостадійного та зовнішньо немонотонного процесу [3], параметри якого визначаються попереднім режимом вирощування та характеристиками матеріалу плівки. При відпалі внаслідок протікання генераційно-рекомбінаційних та дифузійних процесів відбувається перерозподіл та часткова або повна ліквідація власних нерівноважних точкових дефектів, утворених при епітаксійному вирощуванні. Неоднозначність у виборі типу переважаючих донорних дефектів (вакансій халькогену чи міжвузловинних атомів свинцю) та їх зарядового стану додатково ускладнює трактування технологічних залежностей електрофізичних параметрів плівок халькогенідів свинцю п-типу [4, 5].

Нами на основі аналізу результатів дослідження структурних характеристик полікристалічних плівок n-PbTe відпалених при 600-800 К на повітрі [6] ідентифіковано нерівноважні точкові дефекти та вивчено особливості кінетики процесу їх відпалу.

Зразки для досліджень одержали з парової фази методом гарячої стінки. В якості підкладок використовувалися свіжі сколи по (0001) слюди марки СТА. Швидкість росту шарів складала 10...15 нм/с, а товщина 5...16 мкм. Вихідні параметри зразків були наступні: розміри субзерен $b = (1...3) \cdot 10^{-5}$ м і ОКР $L = (2...5) \cdot 10^{-8}$ м, максимальна розорієнтація α=15′. неоднорідна мікродеформація $\varepsilon = (0, 7...1, 2) \cdot 10^{-4}, a$ концентрація носіїв $n = (0, 9, ..., 1, 2) \cdot 10^{-18}$ см⁻³ Полікристалічні плівки одержані навіть на скляних підкладках вважались модельними при вивченні впливу розмірних ефектів на електрофізичні параметри [7]. Загальновідомо, що останні надзвичайно чутливі до всього комплексу власних і домішкових дефектів, які в свою чергу спричиняють неоднорідні деформації, що вивчаються методами двокристальної рентгенівської спектрометрії [8].

Розраховані з кривих дифракційного відбивання середні неоднорідні деформації є представлено у вигляді часових залежностей для різних температур відпалу (рисунок). Так при температурах 600-650 К початковий ріст значень мікродеформації змінюється наступним її зменшенням, при цьому максимуми на ізотермах зміщуються в область менших часів з підвищенням температури відпалу. Експериментальні ізотерми при температурах ~ 800 К мають здавалось би зовсім інший характер, однак теоретично вони будуть описані єдиною моделлю. Параметри процесу міграції точкових дефектів в ...



Рисунок. Експериментальні і розрахункові залежності неоднорідної мікродеформації полікристалічних плівок n-PbTe від часу відпалу на повітрі при різних температурах.

Протягом 0,5 години відпалу швидко зменшується значення є, потім хід залежності змінюється на протилежий і за деякий час значення параметра стабілізується.

Стадійність і немонотонність перебігу відпалу та характерний вигляд залежностей ε (t, T), відзначався в [6], однак не було отримано жодних кількісних характеристик процесу релаксації структурних дефектів, відповідальних за це.

Одержані експериментальні результати можна пояснити генераційно-рекомбінаційними та міграційними процесами еволюції нерівноважних точкових дефектів, що створюють різні за знаком деформації. Такими дефектами в плівках п-типу можуть бути наявні одночасно донорні міжвузловинні атоми свинцю та вакансії телуру, що забезпечують відхилення від стехіометрії в сторону металу. Ця гіпотеза узгоджує суперечливі на перший погляд дані різних авторів [4], які виявляли, на нашу думку, прояв сумісно обох типів дефектів, що компенсують деформації але підсилюють донорну дію, яка приписувалась одному з них.

Відпал призводить до міграції та рекомбінації донорних дефектів на стоках (границях зерен, дислокаціях), що проявляється у знятті деформацій відповідного знаку, при цьому кисень, реагуючи з РbTe, утворює акцепторні вакансії у підгратці свинцю, кількість яких спочатку зростає та з часом перестає змінюватися. Зазначимо, що саме на вакансійний механізм дефектоутворення в обох підгратках PbTe вказувалося в роботі [9].

Можливість розрахунку кінематичних параметрів грунтується на: по-перше, співвідношеннях теорії кінетики квазіхімічних реакцій [10], так для мономолекулярних реакцій

$$N = N_0 \exp(-t/\tau),$$

$$\tau = \tau_0 \exp(E_a/kT),$$

де N_0 – початкова концентрація дефектів одного типу, τ – час існування дефекту, E_a – енергія активації процесу міграції та, по-друге, твердженні про те, що деформація гратки є залежить від розміру та концентрації дефектів:

$$\varepsilon = \beta N$$
,

де коефіціент стиску (розтягу) гратки β визначається [11] виразом

$$\beta = [1 - (R_i / R_0)^3] N_i^{-1} / 3,$$

де R_i – ковалентний (іонний) радіус дефекту, R₀ – ковалентний (іонний) радіус атомів (іонів) або міжвузловинних порожнин матриці, N_i – концентрація вузлів (міжвузловин) матриці.

Невідомі параметри E_{ai} і т_{0i} для трьох можливих типів дефектів одержали у результаті апроксимації експериментальних часових залежностей деформацій при ізотермічному відпалі функцією

$$\varepsilon = \varepsilon_{01} \exp(-t/\tau_1) - \varepsilon_{02} \exp(-t/\tau_2) + \varepsilon_{03} (1 - \exp(-t/\tau_3)),$$

де ε_{01} і ε_{02} – модулі початкових парціальних деформацій викликаних вакансіями і міжвузловинними атомами відповідно, ε_{03} – модуль парціальної деформації, що встановиться під впливом вакансій генерованих киснем. Останній доданок слідує з розв'язку диференціального рівняння, що описує генерацію і рекомбінацію дефектів викликаних ки-

снем

$$dN/dt = N_{\infty}/\tau - N/\tau$$

де N_∞ – їх гранична концентрація.

Таблиця

Тип дефекту	$\epsilon_0, 10^{-4}$	τ_0, c	E _a , eB
V _{Te}	$2,84 \pm 0,07$	$(1,12\pm0,07)\ 10^{-04}$	0,99 ± 0,01
Pb _i	$1,84 \pm 0,07$	$(4,3\pm2,1)\ 10^{-03}$	$0,71 \pm 0,03$
V _{Pb}	$1,65 \pm 0,02$	$(4,3\pm1,8)$ 10 ⁻⁰¹	$0,69 \pm 0,03$

Параметри процесу релаксації і-ого типу дефекту

Параметри апроксимації, одержані методом найменших квадратів, наведено в таблиці. Аргументами апроксимаційних залежностей були одночасно час t і температура Т. Число експериментальних точок становило n = 21, число параметрів апроксимації p = 8 (по 3 параметри на кожний з 3 типів дефектів мінус один зв'язок, пов'язаний з тим, що початкові деформації для трьох різних зразків, які відпалювались були близькими і тому вважались однаковими і рівними 10^{-4}). Таким чином, сумарна крива оптимально представляється з врахуванням знаку сумою трьох кривих, що відповідають парціальному вкладу дефектів *i*-того типу в неоднорідну деформацію плівки.

Час релаксації τ_0 точкового дефекту визначається характерною частотою v стрибків дефектів з одного рівноважного положення у сусіднє, відстанню між цими положеннями а та, наприклад, розмірами кристаліту b:

$\tau_0 = (b/a)^2 1/v$.

Максимальна частота коливань вузлових атомів залежить від маси вузлового атома М та силової сталої С:

$v_{\rm max} = (2C/M)^{1/2} / 2\pi.$

Оцінку частоти 2,6 10^{12} с⁻¹ коливань атомів телуриду свинцю одержано за температурою Дебая $\theta_D = 125$ К [12]. Виходячи з достатньо великого розміру кристалітів b = 30 мкм, співрозмірного з розмірами монокристалів та сталої гратки a = = 6,45 A⁰ [12], нами розраховано характерний час релаксації $\tau_0 = 8,2 \ 10^{-4}$ с, що корелює з часами наведеними у таблиці для нерівноважних точкових дефектів. Отримані енергії активації процесів міграції для різних зразків з практично одним значенням концентрації вільних носіїв заряду п $\approx 10^{-18}$ см⁻³, а отже і рівня Фермі, корелюють із значеннями наведеними в [13] для V_{Te} E_a = 1,04 ± 0,02 eB і в [14] для дефектів свинцю E_a = 0,60 ±0,05 eB.

Прийнявши, наприклад, для вакансій викликаних надлишком свинцю $R_i / R_0 = 0.7$, а деформації $\varepsilon = 10^{-4}$, одержимо для концентрації дефектів $N = 7 \cdot 10^{18}$ см⁻³, яка за порядком величини близька до концентрації вільних носіїв заряду. Такій же концентрації міжвузловинних атомів відповідає співвідношення $R_i / R_0 = 1.1$.

Таким чином у процесі відпалу на повітрі плівок PbTe n-типу приймають участь три типи дефектів: два типи власних дефектів, пов'язаних з надлишковим свинцем: вакансії Te та міжвузлові атоми Pb, та один тип, пов'язаний з атмосферним киснем: вакансії Pb. За результатами вимірювань часових залежностей зміни неоднорідної мікродеформації при різних температурах відпалу на повітрі розраховано характерні параметри процесу міграції точкових дефектів: час релаксації та енергії активації.

Автори висловлюють вдячність проф. **Фреїку Д.М.** та проф. **Остафійчуку Б.К.** за інтерес, проявлений до роботи, за обговорення результатів та цінні зауваження.

Я.П. Салій — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики твердого тіла;

I.М. Ліщинський – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної фізики;

І.Й. Перкатюк – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри і геометрії.

- [1] Н.Х. Абрикосов, В.Ф. Банкина, Л.В. Порецкая, Е.В. Скуднова, Л.Е. Шелимова. Полупроводниковые соединения, их получения и свойства. Наука, М. (1967).
- [2] Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. Полупроводниковые материалы на основе соединений А^{IV}B^{VI}. Наука, М. (1975).
- [3] Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе. Наука, М. (1975).
- [4] Твердые растворы в полупроводниковых системах: Справочник. Наука, М. (1978).
- [5] Л.И. Анатычук. Термоэлементы и термоэлектрические устройства: Справочник. Наукова думка, К. (1979).
- [6] Е.К. Иорданишвили. Термоэлектрические источники питания. Советское радио, М. (1968).
- [7] В.В. Леонов, Е.Н. Чунарёв. Исследование свойств сплавов системы Bi₂Te₃-Sb₂Te₃-GeTe-PbTe // *Неорганические материалы*, **16**(12), сс. 2133-2135 (1980).
- [8] В.А. Семенюк, В.А. Бевз, А.В. Гармашов. Метод измерения термоэлектрических параметров полупроводниковых материалов в широком интервале температур // Инженерно-физический журнал, 47(6), сс. 977-983 (1984).

[9] Н.Х. Абрикосов, В.Ф. Банкина. Исследование свойств сплавов в процессе распада твердого раствора GeTe-PbTe. // *Неорганические материалы*, **17**(3), сс. 544-545 (1981).

Ya.P. Salii, I.M. Lishchynskyi, I.I. Perkatyuk

Migration Proces Parameters of Point Defects in n-PbTe Epitaxial Films

Vasyl Stefanyk Prekarpathian University Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine tel.: (380-3422) 59-60-88, fax: (380-3422)3-15-74, E-mail: <u>igorlim@il.if.ua</u>

Is investigated the dependence of specific electrical conductivity (σ), efficient of thermoelectromotive (α), specific thermal electric power ($\alpha^2 \sigma$), and efficients of thermal conductivity (χ) and thermal electric quality ($Z=\alpha^2\sigma/\chi$) of the compounds (Bi_xSb_{1-x})₂Te₃-Ge_yPb_{1-y}Te from composition 0,0 $\leq x \leq 1,0$, 0,2 $\leq y \leq 0,9$. Is received the compounds with optimum data of $\alpha^2 \sigma$ i Z.